みらくる型放射光による高精度非破壊検査

説

解

外径34cmの縮小に成功した可搬型放射光装置の開発

立命館大学 平井 暢・山田 廣成 ㈱光子発生技術研究所 長谷川大祐・森田 正樹

◆はじめに

近年、橋梁やプラント設備、建築物などの非 破壊検査(メンテナンス、定期診断)の重要性 が指摘されている。厚い構造物内部の可視化に は、超音波法や、サーモグラフィーなど種々の 方法があるが、放射線(X線)検査が最も信頼 性のある検査方法として利用されている。放射 線検査においては、利用するX線源によって空 間分解能、透過能力、撮像時間が大きく異なる。 工業用非破壊検査においては、微小光源からの X線出力の向上と高エネルギーX線による透過 力の向上が良質なX線像を得るための必要条件 とされているが、現在のところ、厚い被写体に 対して必要なX線強度を発生するために、線源 の焦点寸法は1.5mm~3.0mmが使われている。 このため、コンクリート内部や、鋼材の溶接部 などの微細なひび割れ、空洞等の欠陥まで検出 することは困難である。500mm以上の厚みを もったコンクリートや50mm以上の厚みをもっ た鋼板に対してはメガエレクトロンボルト (MeV) までのX線を発生させることができる電 子線加速器(LINAC)を用いた検査が行われる が、その焦点(光源)サイズも、ターゲットの 熱的損傷の問題から0.5mm程度(1)までが限界と され、内部の微細構造を観察することはできな い。しかし、プラント配管や鉄筋コンクリート

などの経年劣化を精度よく診断するためには、 表面から見られない内部の微細なひび割れ、空 隙の性状および鋼材の腐食状態等を知る必要が あり、厚い構造体中の微細構造を識別できる高 い透過能力と高い解像力をもった線源が要望さ れている。このような背景のもとで、我々は、 立命館大学の山田により発明・開発された卓上 型放射光装置"みらくる-6X"を用いて高度な 非破壊検査を試みた。本装置は、10ミクロンと いう微小光源点を有する新しいX線発生機構に 基づいた高エネルギー高輝度X線発生装置であ る^{(2)~(4)}。現在、(株)光子発生技術研究所⁽⁴⁾は、こ の基盤技術を基にして、さらに小型化・軽量化 した可搬型高精度非破壊検査装置"みらくる CV"の開発を進めている。

本報では、みらくる-6X(立命館大学 放射 光生命科学研究センター所有)を用いた拡大投 影撮像法によるコンクリートならびに鋼材透過 像の識別能評価試験結果および、現在開発中の 4MeVタイプ可搬型装置"みらくるCV4"の開 発状況について紹介する。

◆装置の概要および特徴

写真1に"みらくる-6X"の装置概観を示す。 装置構成は、電子を発生し6MeVまで加速する 入射器マイクロトロンと6MeVの電子を周回軌

検査技術 2007.11. 9

道に蓄積する電子蓄積リングからなる。蓄積リ ングとマイクロトロンの装置外径は、60cmに 小型化され、装置全体の大きさは2m×1mであ る。"みらくる-6X"のX線発生原理は、蓄積リ ングの周回電子軌道上に微細な金属ターゲット を設置して制動X線を発生するというものであ る。第1図にX線発生機構の概略図を、写真2 にX線ターゲットの概観写真を示す。"みらく る"では電子軌道上に張られた軽元素からなる 細線の中心に微小な金属片を設置することによ って微小点光源が実現される。X線の光源点サ



写真1 みらくる-6X概観写真







イズは、金属ターゲットの電子ビームとの衝突 断面積と厚みで決定され、現在、10ミクロンの 光源点が実現されている。みらくる型X線発生 装置では、ターゲットにより大きな散乱や減速 を受けなかった電子は再度周回してターゲット に衝突するため微細ターゲットでも強度を著し く低下することなく、高出力なX線を発生する ことができる。さらに、発生するX線のエネル ギーは、最大エネルギーが電子エネルギーまで 到達する。"みらくる-6X"の場合には、最大 エネルギー6MeVまでの高エネルギーX線を発 生する。"みらくる"のX線発生機構では、ミ クロンオーダーの点光源からMeV領域まで含 んだ高エネルギーX線源を発生できるため、 "みらくる"は、厚い被写体に対して良質な透 過像を得るために必要な条件を兼ね備えた新し いX線源であるといえる。

◆鋼材の識別能評価

"みらくる-6X"を用い、鋼板の透過試験を行 った結果を示す。鋼板については、JIS Z 3104 (鋼溶接継手の放射線試験方法)(5)に準じた評価 および"みらくる"の特徴を活かした微小光源 点およびデジタル検出器を利用した拡大撮像配 置での評価を実施した。被写体には、諧調計お よび針型透過度計を線源側表面に設置した厚み の異なる平鋼板(SM400B)を、検出器にはX線 フィルム (FUJIFILM社製IX100) およびイメー ジングプレート(IP)(FUJIFILM社製ST-VI)を用 いた。X線ターゲットには断面が100µm∮の白 金(Pt)ロッドを採用している。撮像配置図を第 2回に示す。拡大撮像では、光源-被写体間距 離(L1)=0.8m、被写体-検出器間距離(L2)=1.3 mとし拡大率2.6倍で実施した。X線フィルム (IX100+増感紙)を使用した場合の撮像時間は、 鋼板厚み9mm、25mm、50mmに対してそれぞ れ、2min、8min、11minを要した。この際の電 子の入射条件は、ピーク電流値100mAパルス幅



第2図 X線撮像配置図

0.1µsec、繰り返し数400Hzである。針金型 透過度計の識別能は、IPを用いた場合は針 金に対して垂直方向のライン強度プロファ イルから、X線フィルムでは実験者以外5 人の判定によって行った。写真3に透過写 真例として50mm鋼板のX線透過写真(検 出器はIP)を示し、第3図に各厚みに対す る識別能の結果とJIS Z 3104解説(5)より参 照した他の高エネルギーX線源(Ir、950keV LINACおよびCo60)の透過度計識別能を合 わせて示した。JIS Z 3104に準じた等倍撮 像配置でのX線像(写真3(a))では0.63mm (右から5本目)、2.6倍X線拡大像(写真3 (b)) では0.5mm(右から3本目)が識別で きた。等倍撮像配置での識別能は1MVの ライナックと同程度であった。等倍撮像に おいては幾何学的不鋭による識別能の低下 はないことから、識別能の違いは高エネル ギーX線により被写体から発生する前方散 乱X線によるコントラストの低下に起因す る。一方、散乱X線の影響が低下する拡大 撮像配置では、識別できる最小線径は小さ くなる。厚い被写体の透過像の像質レベル が、既存の高エネルギーX線源の等倍撮像 結果に比較して良質の結果を示している。

高エネルギーX線を用いた非破壊検査において 拡大投影撮像法は、高エネルギーX線によって 生じる前方散乱X線の検出器への混入をエアギ ャップ効果により低減し、画質の劣化を防止す る有効な撮像法である事が示された。既存のX 線源を用いたX線撮像では⁽⁶⁾、厚い被写体に対 して必要なX線強度を発生するために線源の焦 点寸法がmmオーダーに設定されている。この ため、拡大撮像配置では光源サイズに基づく幾 何学的な不鋭によって解像特性が大きく低減 し、拡大率(エアギャップ間隔)は大きく制限 される。これに対して"みらくる"の微小ター ゲットを用いた拡大撮像法は微小光源により高 倍率の拡大撮像を可能とし、同時にエアギャッ プ効果によって散乱X線を低減することで厚い 被写体の検査精度を向上できる有用な手法であ ることが示された。







◆コンクリート非破壊検査への応用

鋼板の透過試験により高エネルギーX線源を 用いたX線透過検査においては、拡大撮像配置 が散乱X線を低減させるのに有効であることが 示されたが、コンクリートの場合、発生する散 乱X線は鉄鋼に比較してさらに多くなることが 知られている。このため、散乱X線により内部 の割れ、ジャンカ等の識別能の低下が問題視さ れている。そこでコンクリートの透過検査に "みらくる"を用いた拡大撮像法を適用した。 ひび割れ観察の被写体は曲げ破壊した150× 240×2.000mmの鉄筋コンクリート内部のひび 割れに対して厚みが150mmとなる方向から実 施した。X線検出器にはIPを用い、L1+L2=4.9 mの位置に設置した。拡大撮像では、L1=1.7m (拡大率を3倍)とし、密着撮像より得られた 画像との比較を行った。写真4に密着撮像およ び3倍拡大撮像時のX線透過像を示す。X線タ ーゲットには、断面が25µm Ø銅(Cu)ロッドを 採用した。撮像に要した時間は、密着撮像で 100sec、 \$25µmロッド型ターゲットを用いた拡 大撮像で500secであった(電子の入射条件は、 ピーク電流値100mAパルス幅0.1 usec、繰り返 し数400Hz)。密着像を3倍に拡大した画像(写 真4(b))からは、鉄筋の周辺に生じている内部 の割れがわずかに観測されるが、分岐した割れ まで識別することはできていない。これに対し

撮像(写真4(c))では、解像度が大きく向上し、 コンクリート内部鉄筋周辺のひび割れの分岐が 観察され、ひびわれの方向、幅まで識別するこ とができた。これは、鋼板の透過試験同様に、 拡大効果による透過像の空間分解能向上と散乱 X線の検出器への混入が低減されたことに起因 している。散乱X線による像質の劣化は、密着 像におけるコンクリート中の9mm¢鋼線のコン トラストが拡大像に比較して1/3になっている ことからも確認された。この際の散乱X線量の 割合は、同じ位置に配置されたIP受光面で同一 線量を得るために必要な照射時間の差より、検 出器に到達するX線の80%に相当することがわ かった。また、コンクリート透過後のX線像の 空間分解能は、曲げ破壊されていない同厚みコ ンクリート上の鋼線識別度(RC像質計識別度)⁽⁶⁾ により評価した結果、密着像で1%(1.5mm鋼線 を識別可能)の識別度を示したのに対して3倍 拡大像では0.3%(0.6mm鋼線を識別可能)の識 別度を示した。これより微小ターゲットを用い た3倍拡大撮像によって150mm厚コンクリー ト中をサブミリ幅の空間分解能で識別可能であ ることが示され、コンクリート検査・診断にお いて"みらくる"の微小ターゲットを用いた拡 大撮像法が、良質なX線透過像を得るために有 効な検査方法であることが示された。



◆可搬型非破壊検査装置の開発⁽⁴⁾

今回使用した"みらくる-6X"は、最大X線 エネルギー6MeV、装置サイズ1m×2mであり、 常設タイプの高出力X線源である。戸外へ持ち 出して、既設コンクリート構造物やパイプライ ンの非破壊検査に用いることはできない。そこ で、(株)光子発生技術研究所は、さらに小型、軽 量化された"みらくるCV4"の開発を進めてい る。第4回に装置概観イメージ図を示す。本装 置の電子軌道半径はわずか8cm、磁石外径は 30cmである。永久磁石を用いることにより、電 源や冷却水の供給が不要である。装置本体部は 鉛ケースに収めて効果的に遮蔽をしている。入 射器には4MeVの直線加速器(LINAC)を使用 しているが、これは、2005年6月に、放射性同 位元素等による放射線障害の防止に関する法律 が一部改正され、4MeV以下の直線加速器を橋 梁又は橋脚の非破壊検査を目的に一時使用する ことが可能となったためである。遮蔽を含めた 装置本体部での重量を1トン以下に抑え、線源 本体をロボットアームなどの先端に取り付け任 意の箇所の非破壊検査を行う。みらくるCV4が 発生するX線のエネルギー特性は、100keV付近 にピークを持ち数10keV~4MeVにわたる。そ して、みらくるCV4のX線強度は入射器の性能 により"みらくる-6X"に比べ約10倍増大する ことが見込まれている。したがって撮像時間は、 みらくる-6Xの1/10の時間で行え、拡大撮像配



置においても短時間での検査が可能となる。さらに、X線視野は、みらくる-6Xの2倍強になり、 光源-窓間距離は1/2になることにより広視野 で高拡大率のX線撮像が可能となる。

"みらくるCV4"の運転は、PCにより自動化 され、スイッチオンオフでX線の発生・停止が 行える。また、スタンバイもすべて自動化され ているおり、運転が複雑になる粒子加速器とい う印象は無く、専任のオペレータも不要である。 また、みらくるCV4の運転に必要な電源容量は 約40kVAであり、メンテナンスとしては、直線 加速器の電子銃を年に一度交換する程度であ る。

"みらくるCV4"は、本年10月までに調整運転を終えて、実際に戸外へ持ち出して構造物の 非破壊検査をおこなう計画である。"みらくる CV4"は、橋梁や橋脚、パイプラインといった 構造物の非破壊検査だけでなく、車や航空機の エンジンの非破壊検査、空港のセキュリティチ ェックなどへの利用も視野に入れている。さら に、マイクロフォーカスX線管同様に、高倍率 撮像によるX線顕微鏡やX線マイクロCTへの応 用も可能である。

◆おわりに

"みらくる-6X"は実用的なX線強度と微小光 源点をもった高エネルギーX線源として厚い鋼 材やコンクリートなどの重構造物の精密検査に 適した線源であることが示された。本装置を用 いた拡大投影撮像法は、高精度な検査・診断を 可能にすることが実証された。高エネルギーX 線源を用いた非破壊検査では、被写体の厚みが 増加するのに伴い前方散乱X線の割合が増大す るため、同じ撮像配置では、厚い被写体ほど像 質は劣化する。このため被写体サイズに応じた 撮像配置(エアギャップ間隔)を設定する必要 があるが、高倍率の撮像配置を設定した場合、 2次元検出器のサイズによって照射野が大きく

検査技術 2007.11. 13

制限されることを配慮しなければならない。さ らに検査箇所周辺の環境にも配慮しなければな らない。厚み500mm以上の鉄筋コンクリート など散乱X線が透過像に多く含まれる被写体に 対して高い検査精度が要求される場合や、エア ギャップ間隔がとれない状況などにおいては、 照射野を限定するコリメータおよびラインセン サーを用い、散乱X線の発生と検出器への混入 を可能な限り制限することが、光源サイズ効果 を発現し検査精度を向上させる最も有効な手法 であると思われる。そしてこのような撮像法に おいては、撮像時間を短縮するために、高い透 過力、X線強度をもったX線源そして高エネル ギーに高い感度をもつ検出器による検査システ ムの構築が要求される。"みらくる型X線発生 装置"は、工業用非破壊検査において良質なX 線透過像を得るためにX線源に要求される条件 を満たす装置であるが、検出器との組み合わせ によってさらに検査精度を向上できることが期 待される。

<参考文献>

- (1) H.Miyai, K.Satou, H.Kitaguchi and S.Izumi: "A High Energy X-ray Computed tomography Using Slicon Semiconductor Detector", 1996 Nuclear Science Symposium Conference Record, Vol.2, pp.816-821 (1997)
- (2) 山田廣成:応用物理、第74巻、第4号(2005)
- (3) H.Yamada : Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B199, pp.509-516 (2003)

- (4) http://www.photon-production.co.jp/
- (5) JIS Z 3104鋼材溶接継手の放射線試験方法
- (6) 日本非破壊検査協会規格NDIS1401-1992

-【筆者紹介】-

平井 暢

立命館大学 放射光生命科学研究センター 〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1 TEL: 077-561-2860 FAX: 077-561-2680 E-mail: thv21016@se.ritsumei.ac.jp

山田廣成

立命館大学 放射光生命科学研究センター 〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1 TEL: 077-561-2860 FAX: 077-561-2680 E-mail: hy@se.ritsumei.ac.jp

長谷川大祐

(㈱光子発生技術研究所 〒525-8577 滋賀県草津市野路町字砂池2257-4 滋賀県立テクノファクトリー10号

TEL: 077-566-6362 FAX: 077-566-6368 E-mail: daisuke@photon-production.co.jp

森田正樹

(㈱光子発生技術研究所 〒525-8577 滋賀県草津市野路町字砂池2257-4 滋賀県立テクノファクトリー10号 TEL: 077-566-6362 FAX: 077-566-6368 E-mail: morita@photon-production.co.jp

● 優良技術図書案内

●流れわざのシルクロード【流量計測の歴史】

小川 胖著 A5判 240頁 定価: 2.520円 (本体2.400円)

●視点を変えると見えてくる エンジニアの眼

広井和男著 B6判 216頁 定価:1,260円(本体1,200円)

お問合わせは日本工業出版㈱販売課まで 販売直通 03 (3944) 8001 FAX 03 (3944) 0389